PAT-NO:

JP02001024947A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 2001024947 A

TITLE:

PHOTOELECTRIC CONVERSION CHIP, IMAGE SENSOR

AND IMAGE

SENSOR UNIT

PUBN-DATE:

January 26, 2001

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SAWADA, KOJI

N/A

KOZUKA, HIRAKI

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

CANON INC

N/A

APPL-NO:

JP11193344

APPL-DATE:

July 7, 1999

INT-CL (IPC): H04N005/335, H01L027/146

US-CL-CURRENT: 257/E27.132

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the deterioration of an image by means of

various noises by providing a plurality of light receiving means having a

photoelectric converting element and an amplifier means and providing a dummy

pixel with a configuration having the amplifier means without having the

photoelectric conversion element.

SOLUTION: A system is provided with a plurality of light receiving means 21

having the photoelectric conversion element for converting a light

an electric signal and having the amplifier means for amplifying the

converted

electric signal and also with the <u>dummy pixel</u> 20 with the configuration where

the amplifier means is disposed but the photoelectric conversion element is not

disposed. That is, the means 21 are constituted in the same way as the

conventional ones. Besides, the <u>dummy pixel</u> 20 is provided with the configuration being the same as the one where the photoelectric conversion

elements 2-1 to 2-m, for example, are removed from the light receiving means

21. Then a pre-shift register 27 is provided with a configuration for

previously reading a noise component which occurs in a constant current source

circuit 8 and held by a holding capacity 26 before reading the electric signal

which is converted by the photoelectric conversion element 2-a and held by the holding capacity 6.

COPYRIGHT: (C) 2001, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-24947 (P2001-24947A)

(43)公開日 平成13年1月26日(2001.1.26)

(51) Int.Cl.7		識別記号	F I	テーマコード(参考)
H04N	5/335		H 0 4 N 5/335	E 4M118
H01L	27/146		HO1L 27/14	A 5C024

審査請求 未請求 請求項の数19 OL (全 11 頁)

		香堂明水 木明水 明水坝の数19 01 (主 11 員)
(21)出願番号	特願平11-193344	(71) 出額人 000001007
		キヤノン株式会社
(22)出顧日	平成11年7月7日(1999.7.7)	東京都大田区下丸子3丁目30番2号
		(72)発明者 澤田 幸司
		東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
		ノン株式会社内
		(72)発明者 小塚 開
	-	東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
		ノン株式会社内
		(74)代理人 100065385
		弁理士 山下 積平
		最終質に続く

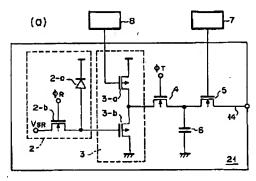
最終貝に脱く

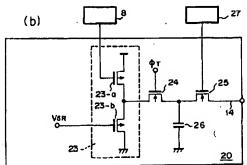
(54) 【発明の名称】 光電変換チップ及びイメージセンサ、イメージセンサユニット

(57)【要約】

【課題】 マルチチップ型イメージセンサに備える光電 変換チップで発生するノイズによる画像の劣化を防止する

【解決手段】 光信号を電気信号に変換する光電変換素 子及び該変換された前記電気信号を増幅する増幅手段を 有する複数の受光手段と、前記増幅手段を有しかつ前記 光電変換素子を有しない構成のダミー画素とを備える。





7/18/2006, EAST Version: 2.0.3.0

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光信号を電気信号に変換する光電変換素 子及び該変換された前記電気信号を増幅する増幅手段を 有する複数の受光手段と、

1

前記増幅手段を有しかつ前記光電変換素子を有しない構成のダミー画素とを備えることを特徴とする光電変換チップ。

【請求項2】 前記受光手段は、前記増幅された前記電 気信号を保持する第1の保持手段を備え、

前記ダミー画素は、前記ダミー画素本体の増幅手段によ 10 り増幅された電気信号を保持する第2の保持手段を備え ることを特徴とする請求項1に記載の光電変換チップ。 【請求項3】 前記各々の増幅手段は、前記電気信号を 入力する第1のトランジスタと、負荷である第2のトランジスタとを備え、

前記第2のトランジスタは、前記各々の受光手段及び前記ダミー画素に共通のバイアス源と接続されていることを特徴とする請求項1に記載の光電変換チップ。

【請求項4】 前記各々の増幅手段は、ソースフォロワであることを特徴とする請求項3に記載の光電変換チッ 20プ。

【請求項5】 前記受光素子及び前記ダミー画素に備える各々の前記増幅手段によって増幅された信号は、

前記第1の保持手段及び前記第2の保持手段に同時に読み出されることを特徴とする請求項1に記載の光電変換チップ。

【請求項6】 前記受光手段の出力信号と、前記ダミー 画素の出力信号との差分を行う差分手段を備えることを 特徴とする請求項1に記載の光電変換チップ。

【請求項7】 前記差分手段は、前記ダミー画素の出力 30 信号を一定の基準電圧にクランプするクランプ手段とを 備えることを特徴とする請求項6に記載の光電変換チップ。

【請求項8】 前記変換された電気信号を順次走査して 出力する走査手段を備え、

前記光電変換素子は、前記順次走査しているときに前記 光信号を蓄積することを特徴とする請求項1に記載の光 電変換チップ。

【請求項9】 請求項1~8のいずれか1項に記載の複数の光電変換チップを同一基板上に備え、

各々の前記光電変換チップを電気的に接続することを特 徴とするイメージセンサ。

【請求項10】 前記電気信号は、各々の前記光電変換 チップの受光手段から連続して出力されることを特徴と する請求項9に記載のイメージセンサ。

【請求項11】 前記第2の保持手段に保持されている前記増幅手段で生じる前記信号をあらかじめ読み出す読出手段を備えることを特徴とする請求項9に記載のイメージセンサ。

【請求項12】 前記クランプ手段は、あらかじめ読み 50 像を読み取る。

出した前記増幅手段で生じる前記信号をクランプすることを特徴とする請求項9に記載のイメージセンサ。

【請求項13】 光電変換素子と前記光電変換素子からの信号を出力するための出力手段とを有する受光手段を複数配列した光電変換チップを複数電気的に接続したイメージセンサにおいて、

前記光電変換チップ内の複数の前記出力手段を共通に駆動するバイアス源と、前記バイアス源を共通にすることにより生じるノイズを除去する除去手段とを備えることを特徴とするイメージセンサ。

【請求項14】 前記バイアス源は、定電流源であることを特徴とする請求項13に記載のイメージセンサ。

【請求項15】 前記除去手段は、前記出力手段を備えるダミー画素の出力信号を、前記受光手段の出力信号から差分する差分手段を備えることを特徴する請求項13に記載のイメージセンサ。

【請求項16】 光信号を電気信号に変換する光電変換 素子と、その光電変換素子の電気信号を読み出す出力手 段とを有する複数の光電変換チップを電気的に接続した イメージセンサにおいて、

前記光電変換チップの各々に前記出力手段を有するダミ 一画素を備えることを特徴とするイメージセンサ。

【請求項17】 前記ダミー画素は、前記光電変換チップのピッチが等間隔となる位置に配置することを特徴とする請求項15又は16に記載のイメージセンサ。

【請求項18】 被照明面を照明する光源と、

前記被照明面の透過光又は反射光を受光する請求項9~16のいずれか1項に記載のイメージセンサとを備えることを特徴とするイメージセンサユニット。

30 【請求項19】前記受光手段の各々を直列に配列し、前記ダミー画素を前記直列に配列した受光素子と直列に配置しないことを特徴とする請求項1に記載の光電変換チップ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ダミー画素を備える光電変換チップ及びイメージセンサ、イメージセンサ ユニットに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、リニアイメージセンサは、ファクシミリ、スキャナ等の読み取り装置として用いられている。リニアイメージセンサは、原稿からの反射光、透過光の光信号を電気信号に変換する光電変換チップを備えている。光電変換チップは、シリコンウエハ上で形成されるものである。そのため、光電変換チップのセンサの大きさは制限される。

【0003】そこで、1つの光電変換チップで構成した 読み取り装置は、原稿からの反射光等を、縮小光学系を 用いて縮小して、それを光電変換チップ上に投影して画 像を読み取る

7/18/2006, EAST Version: 2.0.3.0

【0004】しかし、リニアイメージセンサに縮小光学 系を用いると、光学系のスペースを多くする必要があ り、小型化が困難である。そのため、これを回避するた めに、複数の光電変換チップを直線上に配置したマルチ チップ型のイメージセンサを用いた読み取り装置が、た とえば特開平6-189065号公報、特開平10-1 91173号公報に掲載されている。

【0005】図8は、上記公報に掲載されているような 読み取り装置のイメージセンサを示す図である。 図9 は、図8の受光手段21-1-1等の等価回路図であ る。図10は、図8のイメージセンサの動作を示すタイ ミングチャートである。

【0006】このイメージセンサは、光電変換チップ1 -1~1-mを備えており、これの内部に、受光手段2 1-1-1~21-m-nを有している。したがって、 このイメージセンサは、(m×n)個の受光手段をX方 向に有している。

【0007】ここで、図9、図10を用いて受光手段2 1について説明する。受光手段21は、図示しない光源 から原稿へ照明された光の反射光等を、光信号として受 20 光する光電変換素子2-aと、センサリセット信号 or に従って光電変換素子2-aをセンサリセット電圧VsR にリセットするリセット手段2-bとを備えている。光 信号は、光電変換素子2-aで電荷(電気信号)に変換 される。

【0008】また、ソースフォロワ回路3は、負荷トラ ンジスタ3-a及び入力トランジスタ3-bを備え、入・ カトランジスタ3-bのゲートは、光電変換素子2-a と接続している。光電変換素子2-aで発生した電荷 と入力トランジスタ3-bとの接続点の寄生容量によっ て電圧振幅に変換され、ソースフォロワ回路3の出力に 電圧振幅として出力される。

【0009】ソースフォロワ回路3に流れる電流は、定 電流源回路8及び負荷トランジスタ3-aによって制御 され、たとえばソースフォロワ回路3の出力を読み出さ れない場合には、電流量を少なくして、イメージセンサ の消費電力を低減している。なお、定電流源回路8は、 1チップ内のすべてのソースフォロワ回路3に接続され ている。

【0010】また、受光手段21は、ゲートに図示しな いタイミング回路からスタート信号に基づく読み出し信 号φτにより、ON/OFFを制御されるMOSスイッ チ4と、図示しないタイミング回路によって制御される シフトレジスタ7から出力されるシフトレジスタ出力信 号によってON/OFFが制御されるMOSスイッチ5 とを備えている。

【0011】さらに、MOSスイッチ4がONされるこ とにより、ソースフォロワ回路3の出力を保持する保持 容量6と、保持容量6に保持された電圧信号がMOSス 50 アンプ出力電圧を固定電圧VREFにクランプし、クラン

イッチ5を介して出力される共通出力線14とを備えて

【0012】また、図8に示すイメージセンサは、共通 出力線14-1~14-mを介して入力される電気信号 を増幅するゲインアンプ9-1~9-mと、ゲインアン プ出力電圧を固定電圧VREFにクランプすることでゲイ ンアンプ9-1~9-mの直流オフセット成分を除去す るクランプ回路10-1~10-mと、バッファアンプ 11-1~11-mと、出力選択スイッチ12-1~1 10 2-mと、光電変換チップ1-1~1-mの出力信号を 図示しない画像制御部などへ出力する出力端子15とを 備えている。

【0013】さらに、リセットスイッチ13-1~13 -mは、共通出力線 1 4 - 1 ~ 1 4 - mを V c R に リセッ トするリセットスイッチであり、保持容量6から信号を 読み出した後に、共通出力線リセット信号φcRによって 共通出力線14-1~14-mをVcRにリセットする。 【0014】つづいて、図10を用いて、図8に示すイ メージセンサの動作について説明する。スタート信号が 入力されると、タイミング回路からすべてのMOSスイ ッチ4のゲートに、読み出し信号 ørが入力され、MO Sスイッチ4がONされる。これにより、光電変換素子 2に蓄積された光信号に対応する電圧振幅信号がソース フォロワ回路3を介して保持容量6に保持される。

【0015】なお、出力選択スイッチ12-1は、セン サ出力の前までにONされていればよく、また、クラン プスイッチは、センサ出力の前までにOFFされていれ ばよい。

【0016】つぎに、センサリセット信号 ørがONさ は、光電変換素子2-aの容量及び光電変換素子2-a 30 れ、光電変換素子2-aが、リセット手段2-bによっ て、センサリセット電圧VsRにリセットされる。その 後、光電変換素子2-aは、光信号の蓄積を開始する。 さらに、共通出力線14-1~14-mをリセットする ために、共通出力線リセット信号のCRがクロック信号に 従って出力される。

> 【0017】そして、シフトレジスタ7から各受光手段 に対応するシフトレジスタ出力信号が出力され、MOS スイッチ5のゲートに入力されると、保持容量6に保持 された信号が、順次共通出力線14-1~14-mに読 40 み出される。

【0018】共通出力線14-1~14-mに読み出さ れた信号は、図8に示すゲインアンプ9-1~9-mに 入力される。ゲインアンプ9-1~9-mは、入力され た信号を増幅して、クランプ回路10-1~10-mに 出力する。

【0019】クランプ回路10-1~10-mは、ゲイ ンアンプ9-1~9-mなどの直流オフセット成分を除 去するため、受光手段で得た信号を読み出す前に、共通 出力線14-1~14-mをリセットしたときのゲイン

5

プ後の電位変化を出力する。

【0020】そして、直流オフセット成分を除去された 電荷は、バッファアンプ11-1~11-m、出力選択 スイッチ12-1~12-mを介して、出力端子15に 出力される。ここで、出力選択スイッチ12-1~12 -mは、自身の関わる受光手段が信号を出力していれば ONされ、そうでなければOFFされる。

【0021】すべての受光手段21-1-1~21-m-nから信号を読み出した後に、再度、スタート信号が入力されると、上記一連の動作を繰り返す。

【0022】ところで、縮小光学系イメージセンサの光電変換チップは、複数の光電変換素子がアレイ上に配置されたうちの一部の光電変換素子に遮光膜などで遮光し、ダミー画素とすることで暗時出力の基準値を出力して、明時出力からこの基準値との差分を取ることによって、受光手段において発生する固定パターンノイズ(FPN)を除去していた。

[0023]

【発明が解決しようとする課題】しかし、マルチチップ型イメージセンサのセンサチップは、ダミー画素を含む 20受光手段を配置することは困難である。各々のセンサチップは、光電変換チップのつなぎ目を挟む光電変換素子間の距離と光電変換チップ内の光電変換素子間の距離とがほぼ等しくなるように配置しているためである。

【0024】また、マルチチップ型イメージセンサの出力信号には、光電変換素子やソースフォロワ回路で発生するランダムノイズやFPNのほかに、定電流源回路でランダムノイズが重畳されている。しかし、定電流源回路は、それぞれの光電変換チップで独立に備えているため、それぞれの光電変換チップの定電流源回路で発生し 30 たランダムノイズに値には相関がない。このため、イメージセンサの出力信号は、光電変換チップのつなぎ目のところで段差ができ、その段差は読み出すたびに変動する。

【0025】この出力信号を画像信号に変更して、画像としてみた場合には、光電変換チップ単位でむらのある横線、縦線が現れ、画像劣化の原因となる。これは、マルチチップ型イメージセンサに特有の問題である。

【0026】そこで、本発明は、マルチチップ型イメージセンサで発生する種々のノイズによる画像の劣化を防 40 止することを課題とする。

【0027】さらに、本発明は、ノイズによる画像の劣化を防止するイメージセンサを備えるイメージセンサユニットを提供することを課題とする。

[0028]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明は、光信号を電気信号に変換する光電変換素子及び該変換された前記電気信号を増幅する増幅手段を有する複数の受光手段と、前記増幅手段を有しかつ前記光電変換素子を有しない構成のダミー画素とを備える。

【0029】また、本発明のイメージセンサは、上記の 複数の光電変換チップを同一基板上に備え、各々の前記 光電変換チップを電気的に接続する。

【0030】さらに、本発明は、光電変換素子と前記光電変換素子からの信号を出力するための出力手段とを有する受光手段を複数配列した光電変換チップを複数電気的に接続したイメージセンサにおいて、前記光電変換チップ内の複数の前記出力手段を共通に駆動するバイアス源と、前記バイアス源を共通にすることにより生じるノイズを除去する除去手段とを備える。

【0031】さらにまた、本発明のイメージセンサユニット被照明面を照明する光源と、前記被照明面の透過光 又は反射光を受光する上記のイメージセンサとを備える。

[0032]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実施 施形態について説明する。

【0033】(実施形態1)図1は、本実施形態のマルチチップ型イメージセンサの内部構成図である。図2(a)は、図1の受光手段21-1-1~21-m-nの内部構成図である。図2(b)は、ダミー画素20-1~20-mの内部構成図である。なお、図8、図9と同様の部材には同一の符号を付している。

【0034】図2(a)に示すように、受光手段21-1-1~21-m-nは、従来のものと同様の構成にしている。また、図2(b)に示すように、ダミー画素20-1~20-mは、受光手段21-1-1~21-m-nからたとえば光電変換素子2-1~2-m(図2(a))を削除したものと同様の構成である。

) 【0035】また、27はプレシフトレジスタであり、 後述するように、光電変換素子2-aによって変換され、保持容量6に保持された電気信号の読み出しに先立 ち、定電流源回路8で発生し、保持容量26に保持されたノイズ成分をあらかじめ読み出すものである。

【0036】図3は、図1の動作を示すタイミングチャートである。つづいて、図1に示すイメージセンサの動作について説明する。図3に示すように、スタート信号が入力されると、図示しないタイミング回路からすべてのMOSスイッチ4、24のゲートに、読み出し信号のTが入力され、MOSスイッチ4、24がONされる。

【0037】これにより、光電変換素子2に保持された 光信号に対応した電圧振幅信号及びダミー画素の出力信 号が、一括して読み出され、ソースフォロワ回路3、2 3の出力を介し、保持容量6、26に保持される。

【0038】つぎに、センサリセット信号のRがONされ、光電変換素子2-aが、リセット手段2-bによって、センサリセット電圧VsRにリセットされる。その後、光電変換素子2-aは、電荷の保持を開始する。さらに、共通出力線14-1~14-mをリセットするた50,めに、共通出力線リセット信号のCRがクロック信号に従

7/18/2006, EAST Version: 2.0.3.0

って出力される。以上全チップ共通の動作を説明した。 【0039】つぎに、図示しないタイミング回路によっ て1チップ目のプレシフトレジスタ27を作動し、MO Sトランジスタ25をONして、保持容量26に保持さ れたダミー画素20-1の出力信号を共通出力線14-1に読み出す。共通出力線14-1に読み出された信号 は、図1に示すゲインアンプ9-1に入力される。ゲイ ンアンプ9-1は、入力された信号を増幅して、クラン プ回路10-1に出力する。

力信号を固定電圧VREFにクランプする。つづいて、シ フトレジスタ7から各受光手段に対応するシフトレジス タ出力信号が出力され、MOSスイッチ5のゲートに入 力されると、保持容量6の保持された信号が、順次共通 出力線 14-1に読み出される。

【0041】共通出力線14-1に読み出された信号 は、図1に示すゲインアンプ9-1に入力される。ゲイ ンアンプ9-1は、入力された信号を増幅して、クラン プ回路10-1に出力する。

【0042】したがって、クランプ回路10-1におい 20 て、受光手段21-1-1~21-1-nから出力され るノイズ成分を含んだ電気信号からダミー画素20-1 ~20-mの出力信号を減算することによって、電気信 号からノイズ成分を除去することができる。

【0043】この後、光電変換チップ1-1の出力選択 スイッチ12-1をONして、他の光電変換チップ12 -2~1~2-nの出力選択スイッチ12-2~12-n をOFFにする。そして、直流オフセット成分を除去さ れた信号は、バッファアンプ11-1、出力選択スイッ チ12-1を介して、出力端子15に出力される。共通 30 出力線14-1に信号を読み出すごとにリセットスイッ チ13-1によって共通出力線14-1をリセットす る。.

【0044】2チップ目の光電変換チップ1-2は、1 チップ目の光電変換チップの最後の受光手段21-1nを読み出す前に、光電変換チップ1-1から図示しな い制御信号を受け、2チップ目のプレシフトレジスタ2 7が動作する。

【0045】これにより、2チップ目のMOSスイッチ 25がONとなり、保持容量26に読み出されたダミー 40 画素20-2の出力信号を共通出力線14-2に読み出 す。クランプ回路10-2は、ゲインアンプ9-2を介 して出力されたダミー画素の出力信号を固定電圧VREF にクランプする。

【0046】1チップ目の最後の受光手段から光信号が 出力された後、1チップ目の出力選択スイッチ12-1 をOFFにし、2チップ目の出力選択スイッチ12-2 をONにする。つづいて、シフトレジスタ7がクロック 信号に同期して、受光手段21-2-1~受光手段21 -2-nのMOSスイッチを順次ONとし、保持容量に 50 読み出された光信号をゲインアンプ9-2、クランプ回 路10-2、出力アンプ11-2、出力選択スイッチ1 2-2を介して、出力端子15に出力する。

【0047】以上の動作を、光電変換チップ1-mまで 繰り返して、(n×m)個の受光手段21-1-1~2 1-m-nからの電気信号を切れ目なく出力する。その 後、再度、外部からスタート信号が入力されると、上述 の動作を繰り返す。

【0048】以上、本実施形態のイメージセンサは、M 【0040】クランプ回路10-1は、ダミー画素の出 10 OSスイッチに用いられるMOSトランジスタの導電型 や定電流源回路8の形式は特に限定されるものではな く、バイアス源として定電圧源を用いてもよい。また、 光電変換素子には、フォトダイオードやフォトトランジ スタ等を適用することができる。

> 【0049】(実施形態2)図4は、本実施形態のマル チチップ型イメージセンサの内部構成図である。 図5 (a) は、図4の受光手段31-1-1~31-m-n の内部構成図である。図5(b)は、ダミー画案30-1~30-mの内部構成図である。なお、図1、図2と 同様の部材には、同一の符号を付している。

> 【0050】図4に示すように、本実施形態のイメージ センサは、光電変換チップ1-1~1-mを備えてお り、この内部に、受光手段31-1-1~31-m-n を有している。したがって、このイメージセンサは、 (m×n) 個の受光手段をX方向に有している。

> 【0051】ここで、図5(a)、図6を用いて、本実 施形態の受光手段について説明する。 受光手段31は、 実施形態1と同様に、光電変換素子2-aと、リセット 手段2-bとを備えている。光信号は、光電変換素子2 -aで電荷(電気信号)に変換される。

> 【0052】また、受光手段31は、ゲートに入力され る図示しないタイミング回路からスタート信号に基づく 読み出し信号φτsにより、ON/OFFを制御されるM OSスイッチ44と、図示しないタイミング回路によっ て制御されるシフトレジスタフから出力されるシフトレ ジスタ出力信号によってON/OFFが制御されるMO Sスイッチ45とを備えている。

> 【0053】さらに、MOSスイッチ44がONされる ことにより、ソースフォロワ回路3の出力を保持する保 持容量46と、保持容量46の電圧信号がMOSスイッ チ45を介して出力される共通出力線37とを備えてい

【0054】また、受光手段31は、図示しないタイミ ング回路から出力されるノイズ信号読み出し信号otnに より、ON/OFFを制御されるMOSスイッチ47 と、図示しないタイミング回路によって制御されるシフ トレジスタアから出力されるシフトレジスタ出力信号に よってON/OFFが制御されるMOSスイッチ48と を備えている。

【0055】さらに、MOSスイッチ47がONされる

ことにより、リセット時の出力信号 (ノイズ信号) を保持する保持容量49と、保持容量49のノイズ信号がMOSスイッチ48を介して出力される共通出力線38とを備えている。ここで、このノイズ信号は、MOSトランジスタのしきい値ばらつきによって発生するソースフォロワ回路の出力ばらつきによるFPNである。

【0056】また、図4に示すイメージセンサは、共通出力線37-1~37-mを介して入力されるノイズ信号を含む電気信号を入力して差動アンプ34-1~34-mへ出力するバッファアンプ32-1~32-mと、共通出力線38-1~38-mを介して入力されるノイズ信号を入力して差動アンプ34-1~34-mへ出力するバッファアンプ33-1~33-mとを備えている。

【0057】なお、クランプ回路10、バッファアンプ 11、出力選択スイッチ12及び出力端子15は実施形 態1と同様である。

【0058】また、リセットスイッチ35-1~35-mは、共通出力線37-1~37-mをVcRにリセットするリセットスイッチであり、リセットスイッチ36-201~36-mは、共通出力線38-1~38-mをVcRにリセットするリセットスイッチであり、保持容量46、49から電気信号、ノイズ信号を読み出した後に、共通出力線リセット信号φcRによって共通出力線37-1~37-m及び38-1~38-mをVcRにリセットする。

【0059】図5 (b) に示すように、ダミー画素30 -1~30-mは、受光手段31-1-1~31-mnからたとえば光電変換素子2-1~2-m (図5

(a))を削除したのと同様の構成である。

【0060】図6は、本実施形態のマルチチップ型イメージセンサの動作を示すタイミングチャートである。つづいて、図4に示すイメージセンサの動作について説明する。図6に示すように、スタート信号が入力されると、図示しないタイミング回路からすべてのMOSスイッチ44、54のゲートに、読み出し信号のrsが入力され、MOSスイッチ44、54がONされる。

【0061】これにより、光電変換素子2に保持された 光信号に対応した電圧振幅信号及びダミー画素の出力信 号が、一括して読み出され、ソースフォロワ回路3、2 40 3を介して保持容量46、56に保持される。

【0062】つぎに、センサリセット信号のRがONされ、光電変換素子2-aが、リセット手段2-bによって、センサリセット電圧VSRにリセットされる。このとき、MOSトランジスタ47、57をONして、ノイズ(FPN)信号を一括して保持容量49、59に読み出す。その後、光電変換素子2-aは、電荷の保持を開始する。

【0063】さらに、共通出力線37-1~37-m、 をOFFにし、38-1~38-mをリセットするために、共通出力線 50 をONにする。

リセット信号 ϕ CRがクロック信号に従って出力される。【0064】つぎに、プレシフトレジスタ27を作動し、MOSトランジスタ55、58をONして、保持容量56、59に保持されたダミー画素30-1の出力信号を共通出力線37-1、38-1に読み出された信号及びノイズ信号は、図4に示すバッファアンプ32-1、33-1を介して、差動アンプ34-1へ入力される。

【0065】差動アンプ34-1は、バッファアンプ32-1の出力信号から33-1の出力信号を差分して、クランプ回路10-1に出力する。クランプ回路10-1は、差分アンプ34-1の出力信号を固定電圧 V_{RBF} にクランプする。

【0066】つづいて、シフトレジスタ7から各受光手段に対応するシフトレジスタ出力信号が出力され、MOSスイッチ45、48のゲートに入力されると、保持容量46、49の保持電荷が、順次共通出力線37、38に読み出される。

【0067】共通出力線37、38に読み出された電荷 の 及びノイズ信号は、図4に示すバッファアンプ32-1、33-1を介して、差動アンプ34-1へ入力され る。差動アンプ34-1は、バッファアンプ32-1の 出力信号から33-1の出力信号を差分して、クランプ 回路10-1に出力する。

【0068】したがって、クランプ回路10-1において、受光手段31-1-1~31-1-nから出力されるノイズ成分を含んだ電気信号からダミー画素30-1の出力信号を減算することによって、電気信号からノイズ成分を除去することができる。そして、直流オフセット成分を除去された信号は、バッファアンプ11-1、出力選択スイッチ12-1を介して、出力端子15に出力される。

【0069】2チップ目の光電変換チップ1-2は、1 チップ目の光電変換チップの最後の受光手段31-1nを読み出す前に、光電変換チップ1-1から図示しない制御信号を受け、2チップ目のプレシフトレジスタ2 7が動作する。

【0070】これにより、2チップ目のMOSスイッチ55及び58がONとなり、保持容量56及び59に読み出されたダミー画素30-2の出力信号を共通出力線37-2及び38-2に読み出す。この出力信号と光電変換素子のリセット直後の信号は、バッファアンプ32-2及び33-2を介し、差動アンプ34-2によって差分を取り、クランプ回路39-2はに入力される。クランプ回路39-2は、ダミー画素の出力信号を固定電圧VREFにクランプする。

【0071】1チップ目の最後の受光手段から光信号が出力された後、1チップ目の出力選択スイッチ12-1をOFFにし、2チップ目の出力選択スイッチ12-2をONにする

30

【0072】つづいて、シフトレジスタ7がクロック信 号に同期して、受光手段31-2-1~受光手段31-2-nのMOSスイッチ45及び48を順次ONとし、 保持容量46及び49に読み出された光信号及びリセッ ト直後の信号をバッファアンプ32-3及び33-2を 介し、差動アンプ43-2によって差分を取り、その出 カをクランプ回路39-2、出力アンプ11-2、出力 選択スイッチ12-2を介して、出力端子15に出力す

【0073】以上の動作を、光電変換チップ1-mまで 10 繰り返して、(n×m)個の受光手段21-1-1~2 1-m-nからの電気信号を切れ目なく出力する。その 後、再度、外部からスタート信号が入力されると、上述 の動作を繰り返す。

【0074】以上、本実施形態のイメージセンサは、M OSスイッチに用いられるMOSトランジスタの導電型 や定電流源回路8の形式は特に限定されるものではな く、バイアス源として定電圧源を用いてもよい。また、 光電変換素子には、フォトダイオードやフォトトランジ スタ等を適用することができる。

【0075】(実施形態3)図7は、本実施形態の密着 型イメージセンサユニットの断面図である。図7に示す 密着型イメージセンサユニットは、実施形態1又は2に 示したマルチチップ型イメージセンサを用いたイメージ センサユニットである。

【0076】図7に示す密着型イメージセンサユニット は、筐体104の上面に、原稿面に接する透明ガラス板 105を備えている。また、LED光源109を備えた 基板110は、出射光111が透明ガラス板105の上 104に備えられている。

【0077】また、光電変換チップ100を実装基板1 01に複数個配列したマルチチップ型イメージセンサ及 び原稿面での反射光112を集光し、マルチチップ型イ メージセンサ上に結像させるレンズアレイ108を筐体 104に備えられている。

【0078】さらに、光電変換チップ100は、実装基 板101上において保護膜103で覆われ、金属細線1 02によって、実装基板101の所望の回路に電気的に 内に有する底板106にゴム板107を介して支えられ ている。

【0079】さらにまた、筐体104は、外部にたとえ ばスキャナ本体やファクシミリ本体などに接続するため の電源、制御信号などの入出力用のコネクターを備えて いる。カラー画像を読み取るイメージセンサユニットで は、LED光源109を3色以上、たとえば赤、緑、青 とする。

【0080】LED光源109が赤のみを発光している 場合には、マルチチップ型イメージセンサを駆動して、. 50 36-m リセットスイッチ

12

赤色情報を読み取る。つぎに、LED光源109が緑の みを発光している場合には、緑色情報を読み取る。LE D光源109が青のみを発光している場合には、青色情 報を読み取る。そして、これらの情報を組み合わせるこ とによって、カラー原稿のカラー画像読み取りが可能と なる。

[0081]

【発明の効果】以上説明したように、複数の受光手段 は、光信号を電気信号に変換する光電変換素子及び該変 換された前記電気信号を増幅する増幅手段を有し、ダミ ー画素は、前記増幅手段を有しかつ前記光電変換素子を 有しない。そのため、本発明は、マルチチップ型イメー ジセンサに備える光電変換チップで発生するノイズによ る画像の劣化を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態1のマルチチップ型イメージ センサの内部構成図である。

【図2】図1の受光手段及びダミー画素の構成図であ

【図3】図1の動作を示すタイミングチャートである。 【図4】実施形態2のマルチチップ型イメージセンサの 内部構成図である。

【図5】図4の受光手段及びダミー画素の構成図であ

【図6】図4の動作を示すタイミングチャートである。

【図7】実施形態3の密着型イメージセンサユニットの 断面図である。

【図8】従来技術のイメージセンサの構成図である。

【図9】図8の受光手段の構成図である。

面に接する原稿面で反射されるような所定の角度で筐体 30 【図10】図8の動作を示すタイミングチャートであ

【符号の説明】

1-1~1-m 光電変換チップ

2 光電変換素子

2-a 光電変換素子

2-b リセット手段

3 ソースフォロワ回路

3-a、23-a 負荷トランジスタ

3-b、23-b 入力トランジスタ

接続されている。また、実装基板101は、筐体104 40 4、5、24、25、44、45、47、47 MOS ´ スイッチ

6、26、46、49 保持容量

7 シフトレジスタ

8 定電流源回路

9-1~9-m ゲインアンプ

10-1~10-m クランプ回路

11-1~11-m バッファアンプ

12-1~12-m 出力選択スイッチ

 $13-1\sim13-m$, $35-1\sim35-m$, $36-1\sim$

14-1~14-m、37-1~37-m、38-1~38-m 共通出力線

15、37、38 出力端子

20-1~20-m、30-1~30-m ダミー画素

 $21-1-1\sim21-m-n$, $31-1-1\sim31-m$

- n 受光手段

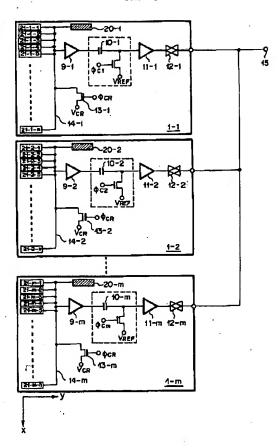
27 プレシフトレジスタ

32-1~32-m、33-1~33-m バッファア

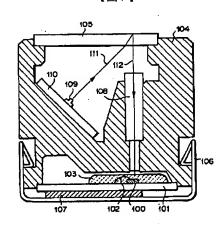
ンプ

34-1~34-m 差動アンプ

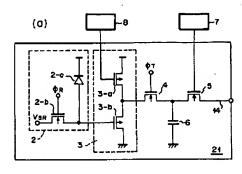
【図1】

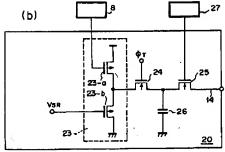


【図7】

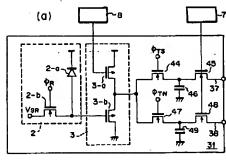


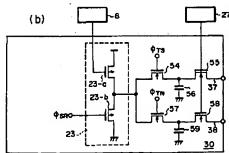
【図2】



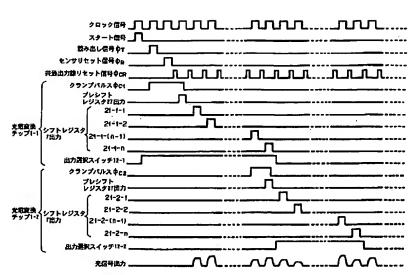


【図5】.



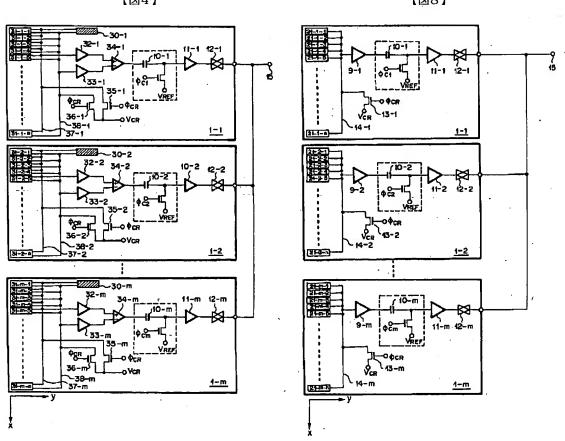




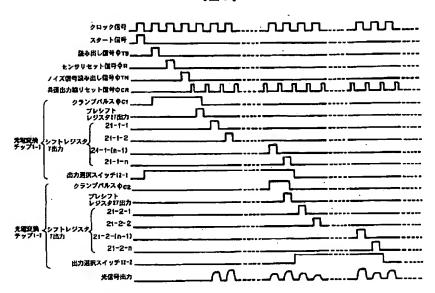




【図8】

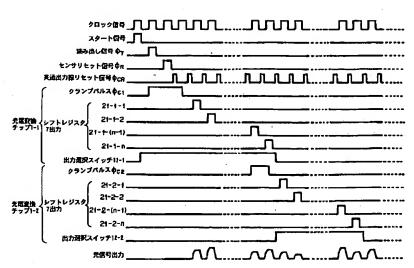


【図6】



2-b 3-b 14 14 21 21

【図10】



7/18/2006, EAST Version: 2.0.3.0

(11)

フロントページの続き

F ターム(参考) 4M118 AA05 AB10 BA04 BA14 CA02 CA09 DB01 DD09 DD10 FA06 FA50 GA03 GA04 5C024 AA03 CA06 FA01 FA02 GA01 GA52 HA03 HA10 HA18